(19)日本国特許庁(JP)

7/125

7/00

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-213429

(43)公開日 平成11年(1999)8月6日

(51) Int.Cl.6 G11B

識別記号

FI

G11B 7/125 С L

7/00

(21) 出願番号

特願平10-19957

(22) 出願日

平成10年(1998) 1月30日

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 12 頁)

(72) 発明者 市村 功

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

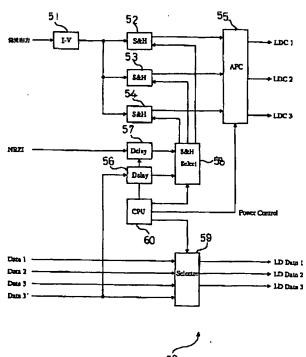
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

相変化型光ディスクの記録装置及び記録方法 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 髙転送レートの場合であっても半導体レーザ のレーザパワーを正確に制御することができる相変化型 光ディスクの記録装置及び記録方法を提供する。

【解決手段】 データセレクタ59は、記録信号Datal をLD記録信号LD Datalとし、出力制御信号Data3'をL D記録信号LD Data3として出力し、LD記録信号LD Dat a2をHレベルに固定する。S&Hセレクト回路58は、 サンプルホールド回路53のイネーブル端子にNRZI 信号の反転信号を供給する。サンプルホールド回路53 は、Bias Power1の部分の出力をサンプリン グし、これをLDコントロール信号LDC2としてAPC回 路55に供給する。マルチパルス間のレーザパワーであ るBias Power1は、サンプルホールド回路5 3によってサンプルホールドホールドされて、APC回 路55によってパワー制御される。





Sest Availlable ee

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 パルス幅がnTのデータに対して(n-1) 個のパルス数からなり少なくとも3レベル間を遷移 するマルチパルスを半導体レーザから出射させて記録す る相変化型光ディスクの記録装置において、

上記半導体レーザの出射光のレーザパワーを検出する検 出手段と、

パワー制御モードになると、上記マルチパルスよりもパ ルス幅の大きい出力制御パルスを生成し、上記出力制御 パルスに基づいて上記半導体レーザに照射パルスを出射 10 させ、上記検出手段で検出されたレーザパワーを上記出 力制御パルスに基づいてサンプルホールドし、サンプル ホールドされたレーザパワーが所定値になるように半導 体レーザのレーザパワーを制御する半導体レーザ制御手 段とを備える相変化型光ディスクの記録装置。

【請求項2】 上記半導体レーザ制御手段は、上記出力 制御パルスとしてNRZIパルスを生成することを特徴 とする請求項1記載の相変化型光ディスクの記録装置。

【請求項3】 上記半導体レーザ制御手段は、上記出力 制御パルスの前縁及びそのパルス幅を記録マーク長に応 20 じて設定することを特徴とする請求項1記載の相変化型 光ディスクの記録装置。

【請求項4】 上記半導体レーザ制御手段は、上記マル チパルスの前縁と異なるタイミングで上記出力制御パル スを生成することを特徴とする請求項1記載の相変化型 光ディスクの記録装置。

【請求項5】 パルス幅が n T のデータに対して (n-1) 個のパルス数からなり少なくとも3レベル間を遷移 するマルチパルスを半導体レーザから出射させて記録す る相変化型光ディスクの記録方法において、

パワー制御モードになると、上記マルチパルスよりもパ ルス幅の大きい出力制御パルスを生成し、

上記出力制御パルスに基づいて上記半導体レーザに照射 パルスを出射させ、

上記照射パルスのレーザパワーを検出し、

検出されたレーザパワーを上記出力制御パルスに基づい てサンプルホールドし、

サンプルホールドされたレーザパワーが所定値になるよ うに半導体レーザのレーザパワーを制御することを特徴 とする相変化型光ディスクの記録方法。

【請求項6】 上記出力制御パルスとしてNRZIパル スを生成することを特徴とする請求項5記載の相変化型 光ディスクの記録方法。

【請求項7】 記録マーク長に応じて前縁及びそのパル ス幅が設定された出力制御パルスを生成することを特徴 とする請求項5記載の相変化型光ディスクの記録方法。

【請求項8】 上記マルチパルスの前縁と異なるタイミ ングで上記出力制御パルスを生成することを特徴とする 請求項5記載の相変化型光ディスクの記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、髙転送レートの相 変化型光ディスクの記録装置に関し、特に、半導体レー ザのパワー制御を行う相変化型光ディスクの記録装置に 関する。

2

[0002]

【従来の技術】相変化型記録媒体を用いた情報の書換え 可能な光ディスクの代表例としては、いわゆるDVDー RAMが挙げられる。DVD-RAMにおいては、信号 変調方式としてEFM(Eight-to-Fourteen Modulatio n) 変調が用いられ、3T~11Tの各マークに対して 半導体レーザの発光パルスをマルチパルス化することに より記録波形を生成する。

【0003】DVD-RAMにおける記録波形の例を図 8に示す。この図8に示す通り、3Tマークは単一の発 光パルスによって記録され、また、11Tマークは9つ のマルチパルスによって記録されている。また、各々の パルスの直後には消去パワーに相当するBias Po wer1よりも低い値に設定されたBias Powe r 2の部分を持たせ、相変化記録媒体の結晶化速度を制 御している。更に、先頭パルス、並びに、終端パルス は、共に1 T程度の長さとし、それぞれの照射開始位置 は、クロックに対して一定量(図8中、Tspp, Tslp) 遅らせる構成としている。

【0004】DVD-RAMにおいては、29MHzの クロック周波数(ユーザー転送レートで11Mbps) が用いられている。このとき、先頭パルス及び終端パル スのパルス幅はともに約35nsである。これらの発光 パルスの記録パワーは、発光パワーモニター用ディテク タによって検出された後にサンプリングされてこの値を 所定値にすることによって、常に一定の記録パワーにな るように制御される。例えば、ピークパワーは、先頭パ ルス又は終端パルスの発光値をサンプリングすることに よって制御され、また、Bias Power1は、マ ルチパルス間の発光出力をサンプリングすることによっ て制御される。なお、Bias Power2は、RF 信号用ディテクタによって検出される再生出力をサンプ リングすることによって制御される。

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】ところが、DVD-R 40 AMの通常の転送レートを超える髙転送レートの相変化 光ディスク装置を実現する場合、クロック周波数を増加 させることが必要である。例えばクロック周波数を10 OMHz(ユーザー転送レートは38Mbps)にする と、上記先頭パルス及び終端パルス幅は10 n s 以下に なってしまうため、発光値を正確にサンプリングし、記 録パワーを制御することが困難になる。さらに、発光パ ルスが10ns以下になると、ノイズ成分の影響を受け 易く、光学系の帯域の確保も難しくなるという問題が生

50 じるため、記録パワーを制御することができなくなる。

20

【0006】本発明は、このような実情に鑑みて提案さ れたものであり、髙転送レートの場合であっても半導体 レーザのレーザパワーを正確に制御することができる相 変化型光ディスクの記録装置及び記録方法を提供するこ とを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた めに、本発明に係る相変化型光ディスクの記録装置は、 パルス幅が n Tのデータに対して (n-1) 個のパルス 数からなり少なくとも3レベル間を遷移するマルチパル 10 スを半導体レーザから出射させて記録する相変化型光デ ィスクの記録装置において、半導体レーザの出射光のレ ーザパワーを検出する検出手段と、パワー制御モードに なると、マルチパルスよりもパルス幅の大きい出力制御 パルスを生成し、出力制御パルスに基づいて半導体レー ザに照射パルスを出射させ、検出手段で検出されたレー ザパワーを出力制御パルスに基づいてサンプルホールド し、サンプルホールドされたレーザパワーが所定値にな るように半導体レーザのレーザパワーを制御する半導体 レーザ制御手段とを備える。

【0008】そして、上記相変化型光ディスクの記録装 置では、パワー制御モードになると、マルチパルスより もパルス幅の大きい出力制御パルスを生成し、出力制御 パルスに基づいて半導体レーザに照射パルスを出射さ せ、検出手段で検出されたレーザパワーを出力制御パル スに基づいてサンプルホールドし、サンプルホールドさ れたレーザパワーが所定値になるように半導体レーザの レーザパワーを制御する。

【0009】本発明に係る相変化型光ディスクの記録方 法は、パルス幅がnTのデータに対して(n-1)個の 30 パルス数からなり少なくとも3レベル間を遷移するマル チパルスを半導体レーザから出射させて記録する相変化 型光ディスクの記録方法において、パワー制御モードに なると、マルチパルスよりもパルス幅の大きい出力制御 パルスを生成し、出力制御パルスに基づいて半導体レー ザに照射パルスを出射させ、照射パルスのレーザパワー を検出し、検出されたレーザパワーを出力制御パルスに 基づいてサンプルホールドし、サンプルホールドされた レーザパワーが所定値になるように半導体レーザのレー ザパワーを制御することを特徴とする。

【0010】そして、相変化型光ディスクの記録方法で は、パワー制御モードになると、マルチパルスよりもパ ルス幅の大きい出力制御パルスを生成し、出力制御パル スに基づいて半導体レーザに照射パルスを出射させ、検 出手段で検出されたレーザパワーを出力制御パルスに基 づいてサンプルホールドし、サンプルホールドされたレ ーザパワーが所定値になるように半導体レーザのレーザ パワーを制御する。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい 50

て、図面を参照しながら説明する。

【0012】本発明は、例えば図1に示すような髙開口 数2群対物レンズ21、23を用いた情報の書換え可能 な相変化型光ディスク記録/再生装置に適用される。

【0013】相変化型光ディスク記録/再生装置は、光 学ヘッド10と、記録パルスを発生する記録パルス発生 回路30と、上記記録パルスの出力を制御する記録出力 制御回路50と、後述する半導体レーザ3を駆動させる 半導体レーザ駆動回路70とを備える。

【0014】上記相変化型光ディスク記録/再生装置 は、光ディスク1をスピンドルモータ2により例えば角 速度一定で回転駆動しながら、上記光ディスク1の情報 記録面を光学ヘッド10によりレーザ光で走査して、

(1, 7)変調で情報の記録/再生を光学的に行う。

【0015】光学ヘッド10は、光ディスク1に照射す る記録/再生用のレーザ光を放射する光源として半導体 レーザ (LD) 3を備える。半導体レーザ3からの出射 光は、コリメータレンズ4で平行光とされ、サイドスポ ット生成用の回折格子5を通過した後、ビームスプリッ タ6及び1/4波長板7を介して非球面2群対物レンズ ユニット20に入射され、この非球面2群対物レンズユ ニット20により光ディスク1の情報記録面上に集光さ れる。上記半導体レーザ3からの出射光の一部は、ビー ムスプリッタ6によって反射され集光レンズ8を介して 発光パワーモニター用ディテクタ9へ導かれる。光ディ スク1からの反射光(すなわち再生信号)はビームスプ リッタ6で反射されて検出光路へ導かれ、その一部はビ ームスプリッタ11によって反射され集光レンズ12及 びシリンドリカルレンズ13を介してサーボ信号用ディ テクタ14に入射されて光電変換され、残りはレンズ1 5,16を介してRF信号用ディテクタ17に入射され て光電変換される。光学ヘッド10においては、非点収 差法を用いてフォーカス誤差信号が生成され、また、差 動プッシュプル法を用いてトラッキング誤差信号が生成し されている。ここでは、2つの信号検出ディテクタ1 4, 17によってサーボ誤差信号と再生RF信号を検出 しているが、1つの検出器でまかなうことも可能であ

【0016】上記非球面2群対物レンズユニット20 40 は、例えば図2に示すように、第1のレンズ21を駆動 する第1の電磁アクチュエータ22と、第2のレンズ2 3を駆動する第2の電磁アクチュエータ24を備える。 第2のレンズ23は光軸方向及びトラック方向に可動な 第2の電磁アクチュエータ24上に搭載され、その開口 数が約0.5となっている。また、第1のレンズ21 は、第2のレンズ23の上方において、第2の電磁アク チュエータ24とは別の第1の電磁アクチュエータ22 上に搭載され、光軸上の任意の位置に制御可能な構成に なっている。

【0017】なお、第1のレンズ21は、トラック方向

に関して第2のレンズ23と一体で動き、トラッキングサーボに追従する。そして、半導体レーザ3からの光ビームがこれら2つの対物レンズ23,21を通過することによって光ディスク1の相変化型情報記録面上に集光される。この際、2群対物レンズ23,21の実効的な対物レンズ開口数は約0.85となる。

【0018】ここで、対物レンズの開口数が大きくなると、一般に光ディスク記録再生装置におけるスキュートレランスが減少する。ディスクスキュー(X方向)による波面収差をザイデルの多項式で表すと

 $W (x, y) = W_{22}x^{2} + W_{31}x (x^{2} + y^{2}) + W_{61}x (x^{2} + y^{2})^{2}$

となる。ここで W_{22} は非点収差、 W_{31} は3次のコマ 収差、 W_{51} は5次のコマ収差である。このうち、支配的 である3次のコマ収差 W_{31} は、nをディスク基板の屈折 率として、次式で与えられ、スキュー角 θ が1度以下の 小さな場合には、概ね開口数NAの3乗とディスク基板 厚 t に比例する。

[0019] $W_{31} = (n^2 - 1) n^2 \sin \theta \cos \theta / 2 (n^2 - \sin^2 \theta)^{2/5} \cdot t NA^3 / \lambda$

したがって、非球面2群レンズ23,21を用い、その 開口数の値を0.85まで高めた光ディスク記録/再生 装置において、DVD-RAMと同等のスキュートレラ ンスを確保するためには、基板厚さを0.1mm程度ま で薄くする必要が生じる。

【0020】一方、ディスク基板に相変化型記録媒体を成膜する際、通常は第1誘電体膜(ZnS-Si

 O_2)、記録膜 $(Ge_2Sb_2Te_5)$ 、第2誘電体膜 $(ZnS-SiO_2)$ 、アルミ合金反射膜の順に膜付けを行うが、厚さ O_2)、アルミ合金反射膜の順に膜付けを行うが、厚さ O_2)、アルミ合金反射膜の順に膜付けを行うが、厚さ O_2)、アルミ合金反射膜を行うことは工程上困難である。そこで、この光ディスク記録/再生装置で使用する光ディスク1は、図3に示すように、プリフォーマットされた厚さ O_3 1、 O_4 2、 O_4 2、 O_4 3 を表しまでは、河リフォーマットされた厚さ O_4 4、記録膜 O_4 4、第2誘電体膜 O_4 5、記録膜 O_4 6、 O_4 7 を行い、最後に厚さ O_4 7 に配象膜 O_4 7 に関いてなる。

【0021】一方、記録パルス発生回路30は、発光パルスを生成するための記録信号Datal, 記録信号Data2, 記録信号Data3, 出力制御信号Data3'を生成する。

【0022】記録パルス発生回路30は、具体的には図4に示すように、上記記録信号Datal,NRZI・パルス・イネーブル信号,先頭パルス・イネーブル信号,パルス・トレイン・イネーブル信号,終端パルス・イネーブル信号の5つの記録信号を発生する記録信号発生回路31を備える。

【0023】上記記録信号発生回路31は、図示しない 50 ープル信号をクリアして可変遅延素子38に供給する。

CPUによって記録/再生モードの切り換えが行われ る。記録信号発生回路31は、記録モードのときに、図 5 (A) に示す例えば100MHzマスタークロック及 び図5 (B) に示すNRZI (No Return to Zero Inve rse) 信号に基づいて、上記5つの記録信号を発生す る。記録信号発生回路31内のチャンネルクロック同期 パターン検出回路31aは、NRZI信号に基づいて3 T~11Tの記録マーク長を判定して、可変遅延素子3 4, 37, 40, 42の遅延時間を調整して各パルスの 10 パルス幅を決定する。また、上記チャンネルクロック同 期パターン検出回路31aは、同様に、判定した記録マ ーク長に応じて可変遅延素子32,35,38,43の 遅延時間を調整して、各パルスの位置を設定する。そし て、記録信号発生回路31は、記録信号Datalを可変遅 延素子32に、NR2Iパルス・イネーブル信号をD-フリップフロップ33及び可変遅延素子34に、先頭パ ルス・イネーブル信号をD-フリップフロップ36及び 可変遅延素子37に、パルス・トレイン・イネーブル信 号をD-フリップフロップ39に、終端パルス・イネー 20 ブル信号をD-フリップフロップ41及び可変遅延素子 42に供給する。

【0024】可変遅延素子32は、記録信号Datalに所定時間の遅延を与えて記録出力制御回路50に供給する。記録出力制御回路50に供給される記録信号Datalは、図5(C)に示すように再生時及び記録時はH(High)レベルであり、また、レーザオフのときはL(Low)レベルになるロジック信号である。

【0025】D-フリップフロップ33は、可変遅延素

子34からのNRZIパルス・イネーブル信号をリセット信号とし、記録信号発生回路31からのNRZIパルス・イネーブル信号をクリアして可変遅延素子35に供給する。可変遅延素子35は、NRZIパルス・イネーブル信号に所定の遅延を与えて、出力制御信号Data3'、(NRZIパルス)としてORゲート45及び記録出力制御回路50に供給する。出力制御信号Data3'、すなわちNRZIパルスは、図5(F)及び図5(G)に示すように、図5(B)に示すNRZI信号に対して所定時間の遅延が施されている。NRZIパルスのパルス幅は、2T,3T,8Tのときはそれぞれ2TMZIPW、3TMZIPW、8TMZIPWであり、上述のように、可変遅延素子34によって決定される。NRZIパルスの立ち上がり時間は、例えば2T,3T,8TのときのNRZI信号に対してそれぞれ2TMZIPS、3TMZIPS、8T

【0026】Dーフリップフロップ36は、可変遅延素子37からの先頭パルス・イネーブル信号をリセット信号とし、記録信号発生回路31からの先頭パルス・イネーブル信号をクリアして可変遅延素子38に供給する

MRZIPs遅れており、可変遅延素子35によって決定され

る。これらのNRZIパルスは、出力制御パルスとして

用いられる。

可変遅延素子38は、この先頭パルス・イネーブル信号 に所定の遅延を与えてORゲート44に供給する。

【0027】Dーフリップフロップ39は、可変遅延素 子40からのマスタークロックをリセット信号とし、記 録信号発生回路31からのパルス・トレイン・イネーブ ル信号をクリアしてORゲート44に供給する。なお、 可変遅延素子40は、記録信号発生回路31から供給さ れるマスタークロックに所定の遅延を与えてDーフリッ プフロップ39に供給している。

子42からの終端パルス・イネーブル信号をリセット信 号とし、記録信号発生回路31からの終端パルス・イネ ーブル信号をクリアして可変遅延素子43に供給する。 可変遅延素子43は、この終端パルス・イネーブル信号 に所定の遅延を与えてORゲート44に供給する。

【0029】ORゲート44は、各パルス信号の論理和 を記録信号Data3として出力し、これをORゲート45 及び記録出力制御回路 5 0 に供給する。記録信号Data3 は、図5 (E) に示すように、nT (n:2から8まで の整数、T:チャンネルクロック幅)の記録マークに対 20 して、先頭パルス, (n-1) 個のパルストレイン, 終 端パルスからなる。なお、記録マークが2Tのときは、 記録信号Data3は先頭パルスのみからなる。

【0030】ORゲート45は、出力制御信号Data3'を 反転したパルスと記録信号Data3との論理和を出力し、 これを記録信号Data2として記録出力制御回路50に供 給する。記録信号Data2は、図5(D)に示すようにな る。

【0031】なお、半導体レーザ駆動回路70は、記録 出力制御回路50を介してこれらの記録信号Datal, Dat 30 a2, Data3が供給されると、図5(H)に示すマルチパ ルスに従ってレーザ光を出射するように半導体レーザ3 を駆動させる。

【0032】また、記録パルス発生回路30の回路構成 は一例であり、図5(C)~(F)に示す記録信号Data 1, 記錄信号Data2, 記錄信号Data3, 出力制御信号Data 3'を発生することができれば他の回路構成でもよい。

【0033】記録出力制御回路50は、図6に示すよう に、図1に示す発光パワーモニター用ディテクタ9で検 出された電流を電圧に変換してLDコントロール信号LD 40 Cを出力する光電変換回路51と、LDコントロール信 号LDCをサンプルホールドするサンプルホールド回路5 2, 53, 54と、LDコントロール信号LDCの信号レ ベルを制御するAPC回路55と、所定の信号に遅延を 施す遅延素子56,57と、上記所定の信号からのサン プルホールドパルスを選択して出力するサンプルホール ドパルスセレクト回路(以下、「S&Hセレクト回路」 という。)58と、記録信号Datal~出力制御信号Data 3'から所望のものを選択して半導体レーザ駆動回路70 に供給するデータセレクタ59と、各回路を制御するC 50

PU (Central Processing Unit) 60とを備える。

【0034】光電変換回路51は、光電変換により得ら れたLDコントロール信号LDCをサンプルホールド回路 52, 53, 54に供給する。上記LDコントロール信 号LDCは、発光パワーモニター用ディテクタ9で得られ たマルチパルスの検出出力である。

【0035】サンプルホールド回路52,53,54 は、S&Hセレクト回路58から供給されるサンプルホ ールドパルスがHレベルのときにLDコントロール信号 【0028】D-フリップフロップ41は、可変遅延素 10 LDCのサンプリングを行い、それがLレベルになったと きに上記LDコントロール信号LDCをホールドする。サ ンプルホールド回路52、53、54は、かかるLDコ ントロール信号LDC(それぞれLDコントロール信号LDC 1, LDC2, LDC3とする。) をAPC回路55に供給す る。

> 【0036】APC回路55は、LDコントロール信号 LDC1, LDC2, LDC3の信号レベルが所定のレベルになるよ うにそれぞれ独立に制御し、かかるLDコントロール信 号LDC1, LDC2, LDC3を半導体レーザ駆動回路70に供給 する。なお、LDコントロール信号LDC1, LDC2, LDC3の 信号レベルの設定は、CPU60によって制御される。 【0037】ここで、LDコントロール信号LDC1は、再 生時における再生パワー(図5における「Read P ower」) 並びに記録時におけるデータを消去するた めの消去パワー (図5における「Bias Power 1」)を指示する信号である。また、LDコントロール 信号LDC2は、記録時における冷却パワー(図5における

Bias Power2)を指示する信号である。LD

コントロール信号LDC3は、記録時におけるピークパワー (図5における「Peak Power」)を指定する

【0038】S&Hセレクト回路58は、CPU60の 制御に基づき、サンプルホールド回路52,53,54 に所定のサンプリングパルスを出力する。S&Hセレク ト回路58は、例えば、サンプルホールド回路52,5 3,54にLレベル又はHレベルのサンプリングパルス を供給したり、また、遅延素子56を介して供給される NRZI信号を反転してサンプルホールド回路53に供 給したり、また、遅延素子56,57を介して供給され る出力制御信号Data3'(NRZIパルス)をサンプルホ ールド回路54に供給する。

【0039】データセレクタ59は、CPU60の制御 に基づいて、記録信号Data1~出力制御信号Data3'を選 択してLD記録信号LD Data1, LD Data2, LD Data3とし て出力したり、又は、所定のレベルに設定したLD記録 信号LD Data1, LD Data2, LDData3を出力する。

【0040】例えば、記録パワー制御モードにおいて は、データセレクタ59は、記録信号DatalをLD記録 信号LD Datalとして出力すると共に、LD記録信号LD D ata2をHレベルに設定して出力し、さらに、出力制御信

信号である。

号Data3'をLD記録信号LD Data3として出力する。通常 記録モードにおいては、データセレクタ59は、記録信 号DatalをLD記録信号LD Datalとし、記録信号Data2を LD記録信号LD Data2とし、さらに、記録信号Data3を LDコントロール信号LDC3として出力する。再生モード においては、データセレクタ59は、記録信号Datalを LD記録信号LD Datalとして出力すると共に、LDデー タ信号2をLレベルに設定して出力する。このとき、L Dコントロール信号LDC3は出力しない。なお、レーザオ フのときは、データセレクタ59は、LD記録信号LDD 10 atal, LD Data3を出力しないが、Lレベルに設定したL D記録信号LD Data2を出力する。

【0041】そして、上記記録出力制御回路50は、記 録パワーモードになると、具体的にはLDコントロール 信号LDC1, LDC2, LDC3を以下のように調整する。

【0042】最初に、データセレクタ59は、記録信号 DatalをLD記録信号LD Datalとして出力し、LD記録 信号LD Data2及びLD記録信号LD Data3をLレベルに固 定する。S&Hセレクト回路58は、サンプルホールド 回路52にHレベルのサンプルホールドパルスを供給す 20 る。サンプルホールド回路52は、光電変換回路51か らのLDコントロール信号LDCをスルーしてAPC回路 55に供給する。APC回路55は、サンプルホールド 回路52からのLDコントロール信号LDC1をCPU60 の制御に従って所定のレベルに設定する。LDコントロ ール信号LDC1のレベル設定が終了すると、S&Hセレク ト回路58は、Lレベルのサンプルホールドパルスをサ ンプルホールド回路52のイネーブル端子に供給する。 これにより、LDコントロール信号LDC1は固定される。

【0043】つぎに、データセレクタ59は、記録信号 30 DatalをLD記録信号LD Datalとし、出力制御信号Data 3'をLD記録信号LD Data3として出力するとともに、L D記録信号LD Data2をHレベルに固定する。S&Hセレ クト回路58は、サンプルホールド回路53のイネーブ ル端子にNRZI信号の反転信号を供給する。したがっ て、サンプルホールド回路53は、Bias Powe r1の部分の出力をサンプリングし、これをLDコント ロール信号LDC2としてAPC回路55に供給する。これ により、マルチパルス間のレーザパワーであるBias

Power1は、サンプルホールド回路53によって 40 サンプリングされて、後述のようにAPC回路55によ ってパワー制御される。

【0044】また、S&Hセレクト回路58は、このと き、サンプルホールド回路54のイネーブル端子に出力 制御信号Data3'(NRZIパルス)の反転信号を供給す る。したがって、サンプルホールド回路54は、マルチ パルスのPeak Powerのサンプリングして、こ れをLDコントロール信号LDC3としてAPC回路55に 供給する。すなわち、マルチパルスのレーザパワーであ るPeak Powerは、サンプルホールド回路54 50 一定値に設定される。そして、半導体レーザ駆動回路7

によってサンプリングされて、後述のように、APC回 路55によってパワー制御される。

【0045】なお、マルチパルス間のBias Pow er2は、Read Powerと同じパワーであるの で、再生時におけるRF信号の検出出力に基づいてパワ 一制御される。また、遅延素子56.57による遅延時 間は、図1に示す半導体レーザ3並びに発光パワーモニ ター用ディテクタ9による時間遅れに相当する。

【0046】APC回路55は、CPU60の制御に基 づいて上記LDコントロール信号LDC2及びLDコントロ ール信号LDC3を所定のレベルに設定する。そして、S& Hセレクト回路58は、サンプルホールド回路53,5 4にLレベルのサンプルホールドパルスを供給して、上 記LDコントロール信号LDC2及びLDコントロール信号 LDC3のレベルを固定する。

【0047】上記記録出力制御回路50は、上述したよ うにLDコントロール信号LDC1~LDコントロール信号 LDC3の設定が終了すると、通常記録モードに移行する。 このとき、データセレクタ59は、記録信号DatalをL D記録信号LD Datalとし、記録信号Data2をLD記録信 号LD Data2とし、さらに、記録信号Data3をLD記録信 号LD Data3として出力する。

【0048】以上のように、上記記録出力制御回路50 は、記録パワー制御モードのときは、図5(G)に示す NRZIパルスをLD記録信号LD Data3として半導体 レーザ駆動回路70に供給することにより、上記NRZ 「パルスに従ってレーザビームを出射させる。そして、 上記記録出力制御回路50は、発光パワーモニター用デ ィテクタ9で検出されるレーザビームのピークパワーを 上記NRZIパルスに従ってピークパワーをサンプルホ ールドするので、マルチパルスのパルス幅が例えば10 n s以下になってもレーザビームのパワー制御をするこ とができる。そして、レーザビームのパワー制御後にデ ータが記録される。

【0049】半導体レーザ駆動回路70は、図7に示す ように、半導体レーザ3に駆動電流を供給するための3 つの電流源 7 1, 7 2, 7 3 を備える。半導体レーザ駆 動回路70は、記録出力制御回路50から供給される3 種類のLD記録信号LD Data1, LD Data2, LD Data3及び これらに対応するLDコントロール信号LDC1, LDC2, LD C3に応じて各電流源71,72,73が選択的に動作制 御され、半導体レーザ3の発光波形を形成する。

【0050】ここで、LDコントロール信号LDC1は、第 1の電流源71の動作制御を行い、LDコントロール信 号LDC2は、第2の電流源72の動作制御を行い、さら に、LDコントロール信号LDC3は、第3の電流源73の 動作制御を行う。各LDコントロール信号LDCは記録出 力制御回路50によって所定値になるように設定される ので、第1乃至第3の電流源71,72,73の電流も

Oは、LD記録信号LD Data1, LD Data2, LD Data3に従って、半導体レーザ3をマルチパルス発光させる。

【0051】以上のように、上記相変化型光ディスク記録/再生装置は、ユーザ転送レートで30Mbpsを超える高転送レート記録においても、記録パワー制御モードの場合には、NRZIパルスに基づいて発光パワーモニター用ディテクタ9で検出されるレーザビームのピークパワーをサンプルホールドすることができ、これによりレーザパワーを制御することができる。従って、光ディスク1からの戻り光の影響でレーザパワーの変動が想10定される記録動作中であっても、マルチパルスのピークパワー、バイアス・パワー1、バイアス・パワー2の各出力を安定して制御することができる。

【0052】なお、本発明を実現するにあたり、適当なNRZIパルス(例えば3Tパターンの繰り返し等)で発光させてマルチパルスの各出力値を制御するために、光ディスク1に記録出力サンプリング領域を設ける必要がある。

【0053】しかし、上記記録出力サンプリング領域を 通常の記録データ中に埋め込んで、特別の記録領域を設 20 けることなく記録パワーの設定並びに制御を行うことも 可能である。この場合、マルチパルスとNRZIパルス は光ディスク1に対する昇温冷却速度が異なる。これら の間で記録マークの立ち上がりエッジ及び立ち下がりエ ッジを揃えるためには、それぞれに最適な温度補償が存 在する。ここで、上記相変化型光ディスク記録/再生装 置は、可変遅延素子34,37,40,42によって所 定パルス幅をそれぞれ独立制御することができ、また、 可変遅延素子32,35,38,43によって所定のパ ルスの位置も独立に制御することができる。すなわち、 NRZIパルス及びマルチパルスのパルス幅や照射位置 を、2 Tから8 Tまでの各記録マークに応じてそれぞれ 独立に制御することが可能であるので、これにより記録 マークの立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジを正確 に制御することができる。つまり、再生信号の質を劣化 させることがない。

【0054】なお、本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではない。例えば、出力制御信号としてNR

2 I パルスを用いていたが、マルチパルスより幅の大きいパルスであれば適用することができる。また、本発明を広帯域で高速のAPC回路と組み合わせてLSI化することも容易にでき、これにより、回路規模の小型化を実現することができる。

12

[0055]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係る相変化型光ディスクの記録装置及び記録方法によれば、パワー制御モード時において、マルチパルスよりもパルス幅の大きい出力制御パルスを生成してこれに基づいて半導体レーザに照射パルスを出射させ、検出手段で検出されたレーザパワーを出力制御パルスに基づいてサンプルホールドし、サンプルホールドされたレーザパワーが所定値になるように半導体レーザのレーザパワーを制御することにより、高速転送レートであっても、マルチパルスのパワー制御を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した相変化型光ディスク記録/再 生装置の構成を示すプロック図である。

【図2】上記相変化型光ディスク記録/再生装置の非球面2群対物レンズユニットの構成を示す図である。

【図3】上記相変化型光ディスク記録/再生装置で使用 される光ディスクの要部構造を模式的に示す図である。

【図4】上記相変化型光ディスク記録/再生装置の記録 パルス発生回路の構成を示すプロック図である。

【図5】マスタークロック、NRZI信号,記録信号Data1, Data2, Data3,出力制御信号Data3',NRZIパルス,マルチパルスの関係を説明するタイミングチャートである。

【図6】上記相変化型光ディスク記録/再生装置の記録 出力制御回路の構成を説明するブロック図である。

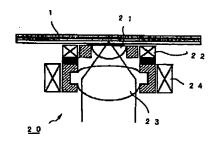
【図7】上記相変化型光ディスク記録/再生装置の半導体レーザ駆動回路の構成を説明するブロック図である。

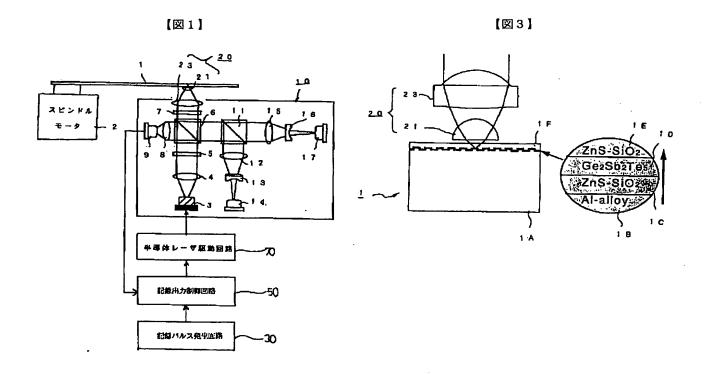
【図8】DVD-RAMにおける記録波形の例を示すタ イミングチャートである。

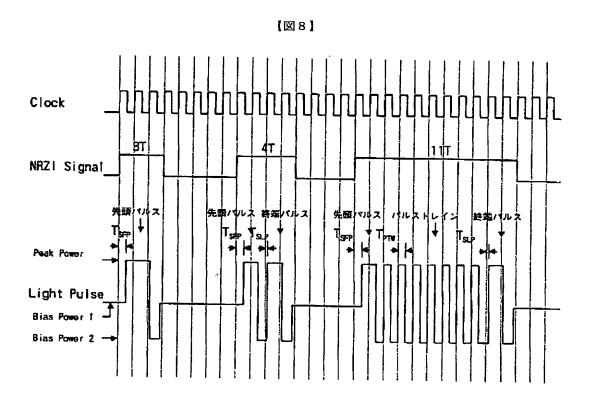
【符号の説明】

3 半導体レーザ、30 記録パルス発生回路、50 記録出力制御回路、70 半導体レーザ駆動回路

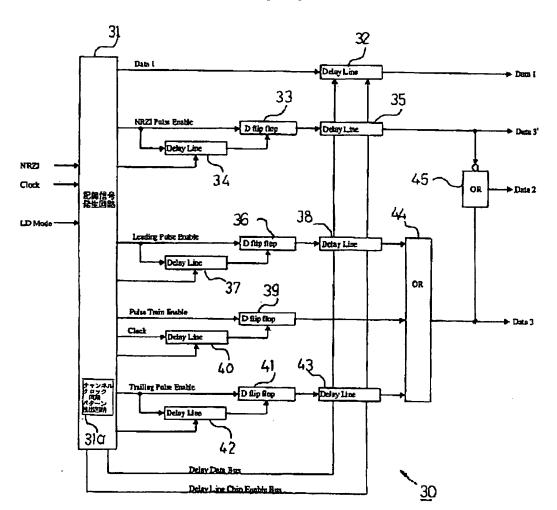
【図2】



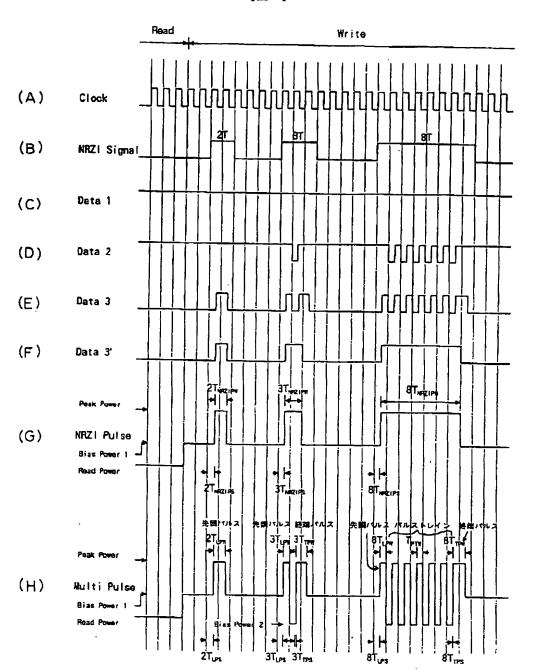




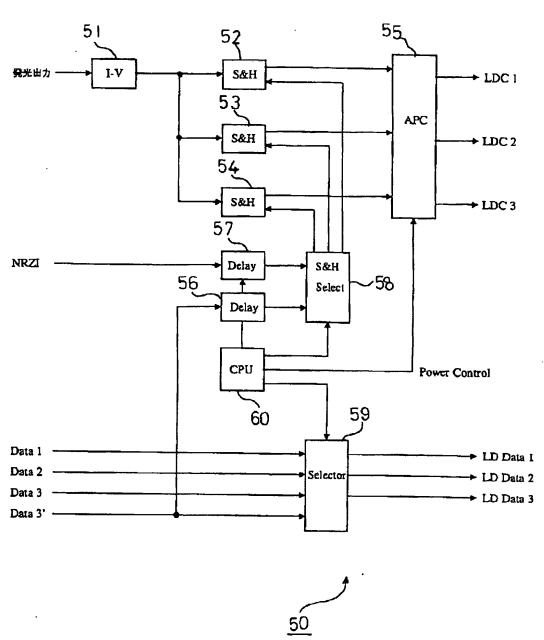
[図4]



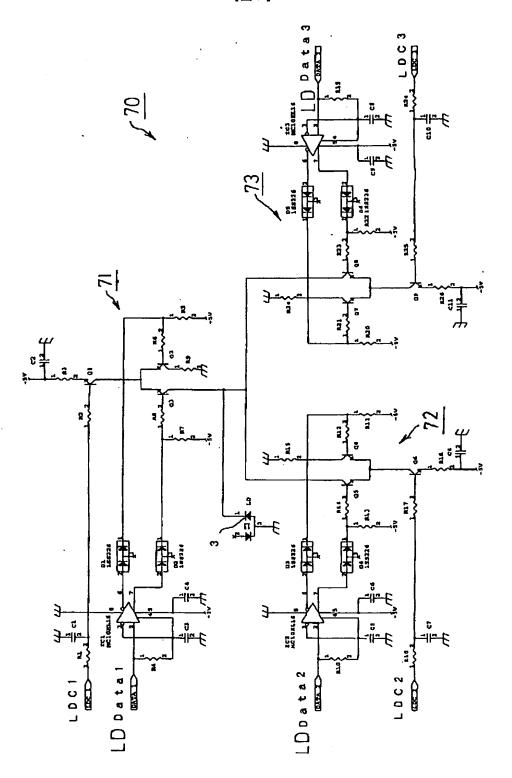
【図5】



【図6】



【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.